

Fail-Safe論理系の構成について

津野義輔

(早稲田大学大学院)

第1章 序言

システムの大形化、複雑化に伴い、システム内に障害が発生しても常に安全側に落着く、いわゆる "Fail-Safe" システムの重要性が高まつてゐる。

本稿は、このたゞ "Fail-Safe" システムの構成に関する筆者らの最近の研究結果をまとめたものである。

本章では、"Fail-Safe" の基本的概念を明らかにし、各種の Fail-Safe 論理系を定義する。

次に、このたゞ Fail-Safe 論理系研究の端緒と比較し、"0" ("1") 形 Fail-Safe 論理系の構成を論ずる。(第2章)

第3章においては、"0" ("1") 形 Fail-Safe 論理系に関する解説として筆者らが提唱する "Ω" 形 Fail-Safe 論理系について、(i) 多値論理(システム)による位置 (ii) 多値論理からみた論理性等の検討を行ふ。

最後に新しい2重系、交番論理系による考察をする。(第4章)

1. 1. "Fail-Safe" の概念

一般に、システムの安全性に対する考慮を無視し得る
のであるが、このことは当面の問題として純粹に工学的な立場
から論ずることとする。このとき、"Fail-Safe" という概念
はいわば定義されるのである。

"Fail", "Safe" のいずれも当概念の立場から存在する
から、統一的解釈を与えること困難である。現実に "Fail-
Safe" と称されていきシステムを参考にして、たとえば "Fail-Safe"
を次の二つの概念を包含するものとして定義することは当然と
思われる。

(i) 安全信頼性 (Reliability)

部分システムの "Fail" が全システムの "Fail" (特に論理的機能的障害、故障) とみなされる。(能力の低下といふ。)

(ii) 定義 Fail-Safe

ある部分システムの "Fail" が全システムの機能的障害、故障状態を招く。それに対して "安全側の許容障害、故障状態" と指定されたものに限られる。

(iii) Fail-Soft (Graceful Degradation)

部分システムの "Fail" によって全システムの能力 (能率、效率) の低下となるが、システム全体の機能的障害、故障とみなされる。(機能的障害、故障が局所的。)

(N) Fool-Proof (Fail-Proof)

特に人間-機械システムにおいて、人間工学的観点から、人間が本末とする機械の取扱い難易度を小さくしておく。誤って取扱っても危険でないようとする。

このように、広義“Fail-Safe”の概念はさらに狭づつと細分化されるが、それらに亘る重なり合ふ場合も少なくない。本稿では狭義“Fail-Safe”について考察する。

1. 2 Fail-Safe論理系

前節で述べたFail-Safeの概念を論理システム（論理系）に適用するととき、狭義Fail-Safe論理系が次のよう規定される。

Fail-Safe論理系は、“その部分論理系に障害が生じるととき、予め指定された論理動作（安全側の故障状態に入ると同時に、許容能力を超過し、誤りとなるが、出力がある限り予め定められた安全側許容誤り出力を発生する）論理系”である。

このとき、予め指定される論理動作（安全側故障状態、安全側の許容誤り出力）の設定の仕方により各種のFail-Safe論理系が定義されるのである。以下の各章参照。

第2章 “0”[“1”]形 Fail-Safe 論理系

2. 1 “0”[“1”]形 Fail-Safe 論理系

論理系の Fail-Safe 性は、(座)レバ対象とする故障を次のようく限るとしておく。論理系は生じる障害(故障)に、その部分論理系である。

(i) 機能障害(誤り論理動作)とみなすもの

(ii) 機能障害(誤り論理動作)とみなさないもの

機能障害は、“論理”の立場から前章についてのみ考慮するものとする。更に、論理ステムの構造を考慮し、またこの議論を簡単にする為、以後、特に基本論理(回路)の stuck(固定)故障のみ取扱うものとする。

従って、その部分論理系は、“0”固定故障 \oplus “1”固定故障の生起を予想される2種(“0”, “1”)論理系で、“0”[“1”]形 Fail-Safe 論理系以下のように定義される。

[定義 2. 1] 安全側の許容誤り出力は $1 \rightarrow 0$ 形 (“0”形)

$[0 \rightarrow 1$ 形 (“1”形)]であるとする。その構成部品は、“0”固定故障 \oplus “1”固定故障が発生するとき、論理系が許容出力を取る、論理出力に正しい出力をもつ “0”[“1”]形誤り(故障)出力を有するだけ。この論理系は “0”[“1”]形 Fail-Safe (論理系)であるという。

換言すれば、与えられた論理函数 $f(x)$ を実現する論理系が
“0” (“1”) 形 Fail-Safe であるといふのだ。

すなはち可能な全ての故障を除いても

条件 I. $0 \leq F_{\delta_0}(x) \leq f(x)$

(条件 II. $1 \geq F_{\delta_1}(x) \geq f(x)$)

となることである。但し、故障論理函数 $F_{\delta_i}(x)$ は故障 δ_i が生
起する際の論理系の出力論理函数である。

このトピック論理系では次のとおり結果を得られる。

(定理 2.1) 論理函数 $f(x)$ を実行する非冗長論理系
は同一卓に “0” 固定故障と “1” 固定故障の両方を生じ得る
あるとき Fail-Safe となる場合のみ。

(定理 2.2) 并列の論理函数

$$f(x) = f(q_1(x), q_2(x), \dots, q_k(x), \dots)$$

を実行する論理系が、その部分論理函数 $q_i(x)$ の “ x ” 固
定故障 ($x = 0$ or 1) と等価な故障 ε_x をもつとき、この論理
系の故障 ε_x に対する “Fail-Safe” である場合には、 $f(x) + q_i(x)$
は常に $unate$ であることがわかる。

“0” (“1”) 形 Fail-Safe 論理系は、その構成を論じると
次のとおり分類するが実用的である。

[定義 2.2] “0”[“1”]形 Fail-Safe 論理系は太い。
 特定の入力誤り（故障）においても条件 I (条件 II) が
 成立するとき、その論理系は “Strongly” “0”[“1”]形 Fail-Safe で
 あるとする。それらの入力を “許容誤り入力” すると “
 Fail-Safe 入力” と呼ぶ。この “許容誤り入力” (“Fail-Safe”
 入力) でもなるものが “Weakly” “0”[“1”]形 Fail-Safe 論理系
 と称される。

[定義 2.3] 基本論理回路は (i) Strongly (ii) Weakly
 “0”[“1”]形 Fail-Safe であるとの必要十分条件は、
 その出力論理回路は (i) unate であり、(ii) unate でない
 かつ、可能な出力故障が “0”[“1”]固定故障である。

2.2 文書則の適用：2.3 “0”[“1”]形 Fail-Safe 論理系

構成

[定義 2.3] “許容誤り出力割当に準ずる文書則”
 “許容誤り出力割当に準ずる文書則”（“文書則”）は、与えられた
 出力論理回路 $f(x)$ を遂行する Strongly (Weakly) “0”[“1”]形 Fail-Safe
 論理系実現の為に、構成要素である各基本論理回路 “許容
 される誤り出力の形 (type) を割当てる規則で、“否定論理を
 含む基本論理回路”は常に α , $\alpha \oplus \beta$ 許容誤り出力状態を

交差的・割当式ものである。ここで“否定論理を含む基本論理回路”は、その出力論理値 $f_i(x)$ が入力変数 x_i に由来するものと定義する。 $\alpha = 0 \text{ or } 1$

[定理 2.4] 与えられた論理値 $f_i(x)$ を実行する論理系は (i) Strongly, (ii) Weakly “ α ”形 Fail-Safe である α の必要十分条件は

(i) 交差則：同一箇所に割当された許容誤り出力 α_j を有する Strongly “ α_j ”形 Fail-Safe 基本論理回路 $f_j(x)$ から構成される。

(ii) error-free 入力という仮定のもとで交差則を適用すると同一箇所に割当された許容誤り出力 α_k (“ α_l ”) を有する Weakly “ α_k ”形 Fail-Safe 基本論理回路 $f_k(x)$ (または Strongly “ α_l ”形 Fail-Safe 基本論理回路 $f_l(x)$) から構成される。

ことである。 $\alpha, \alpha_j, \alpha_k, \alpha_l = 0 \text{ or } 1$

尚、一般に Strongly Fail-Safe 論理系の場合、同一入力変数に対する複数個の基本回路から 2 種の許容誤り入力が別々に許容されるとき、 α は Pseudo-Strongly Fail-Safe であることを示す。 α は non-unate 論理値 α は pseudo-strongly Fail-Safe である α は Weakly Fail-Safe 論理系と定義される。)

第3章 “互”形 Fail-Safe 論理系

3. 1 “互”形 Fail-Safe 論理系

前章で述べた “0” (“1”) 形 Fail-Safe 論理系に

- (i) “0” (“1”) 形出力誤りは許容され,
 (ii) 部分論理系：“0”固定 + “1”固定故障の生起可能,
 という前提は立つものであるが次の問題を含んでいく。

問題1. “0” (“1”) 形 Fail-Safe 論理系：たとえその出力
 , “0” (“1”) の正誤が決定不能。そのため、故障検査が困難。

問題2. 注意の論理関数を “0” (“1”) 形 Fail-Safe 論理系とし
 て実現しようとするとき、実存する物理系で理想的よりもと
 して得るこゝが難しい場合もある。

問題3. 論理系に生ずる障害で “0”固定 + “1”固定故障
 を区別しえないところある。

問題4. システムに誤りからスイッチを切る “論理動作
 の判定が未定義の中止上位に、誤り状態であることを明示
 不能”は許容される。誤り “0”, “1”のどちらを発生する
 ハンターフィルタの場合が考えられる。

以上の点を考慮して筆者らは、障害発生時の出力誤り
 “0”, “1”に等しくない “互”形故障論理系, “互”形誤り出
 力を許容誤り出力とする “互”形 Fail-Safe 論理系を提唱した。

(定義 3.1) 正常動作時の論理系の“0”状態(出力, 車理値) と “1”状態(出力, 車理値) と disjoint である状態(出力, 車理値); “ \perp ”は固定するかの如く “ \perp ”形故障(“ \perp ”固定故障) という。正常動作状態(出力, 車理値) 集合を $\top = \{0, 1\}$ で表すとき,

$$\top \cap \perp = \emptyset \text{ (空)}$$

である。

ある 2 値 (“0”, “1”) 論理系 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ の構成要素: 生産可能な故障(誤り) と “ \perp ”形故障のみであるとき, すなはち “ \perp ”形故障(基本) 論理系であるといわれ。以下のようして定式化される。

I. 正常動作状態

$$f(\overset{d}{x}_{i_1}, \overset{d}{x}_{i_2}, \dots, \overset{d}{x}_{i_r}, \overset{d}{x}_{j_1}, \overset{d}{x}_{j_2}, \dots, \overset{d}{x}_{j_s})$$

$$(f(\overset{d}{x}_{(l, r)}, \overset{d}{x}_{(j, s)}) \text{ と略記せよ})$$

$$\triangleq \{\top\} = \{“0”, “1”\}$$

但し, $x_{(l, r)} \cup x_{(j, s)} = X$, $x_{(l, r)} \cap x_{(j, s)} = \emptyset$ (空)
 $d_l + r -$ 組 ($x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}$), ($x_{i_l} = 0 \text{ or } 1$) の k 組目の組合せ, $d_j + s -$ 組 ($x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_s}$), ($x_{j_l} = 0 \text{ or } 1$) の l 組目の組合せを表す。

II. 故障動作状態

(i) “ \perp ”形入力故障の場合 条件 x_i が “ \perp ”状態に固

定 + 3 故障 \oplus X_i \times + れば、 一解 : “ $\bar{\wedge}$ ”形 入力故障 +

$$\vdash \{^{(d)}X_{i_1}, ^{(d)}X_{i_2}, \dots, ^{(d)}X_{i_r}, ^{(\bar{\wedge})}X_{j_1}, ^{(\bar{\wedge})}X_{j_2}, \dots, ^{(\bar{\wedge})}X_{j_s}\}$$

$$(\vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(\bar{\wedge})}X_{(j,s)}\} \text{ と 由言})$$

と書かれる。

(a) “ $\bar{\wedge}$ ”形 入力故障 + 3, ある $l, l' \vdash \rightarrow u, v$.

$$\vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(d)}X_{(j,s)}\} \neq \vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(d)}X_{(j,s)}\}$$

$$\text{であると } \vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(\bar{\wedge})}X_{(j,s)}\} \equiv \{\bar{\wedge}\}$$

(b) “ $\bar{\wedge}$ ”形 入力故障 + 3, 全 $l, l' \vdash \rightarrow u, v$.

$$\vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(d)}X_{(j,s)}\} = \vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(d)}X_{(j,s)}\}$$

$$\text{であると } \vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(\bar{\wedge})}X_{(j,s)}\} \equiv \{\bar{\wedge}\} \text{ or } \{\bar{\wedge}\}$$

($\bar{\wedge}/\bar{\wedge}$ で書示)

(ii) “ $\bar{\wedge}$ ”形 出力故障 の 場合 論理系自体の 出力故障 + 入力と無関係 : “ $\bar{\wedge}$ ”形誤り出力となる。

$$^{(\bar{\wedge})}\vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(d)}X_{(j,s)}\} = ^{(\bar{\wedge})}\vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(\bar{\wedge})}X_{(j,s)}\}$$

$\equiv \{\bar{\wedge}\}$

この定義は ある $l, l' \vdash \rightarrow u, v$. 条件 II.(i),(b) は ある 任意性 の 論理系
の 情報瞬時 t の 程度を規定する。例えれば $\vdash \vdash \vdash$

$$\vdash \{^{(d)}X_{(l,r)}, ^{(\bar{\wedge})}X_{(j,s)}\} \equiv \bar{\wedge} (\bar{\wedge})$$

とされば、 その 情報瞬時 t が 最小 (最大) となる。
(このとき, “ $\bar{\wedge}$ ” (“ $\bar{\wedge}$ ”) 形 故障論理系 $\vdash \vdash \vdash$)

従つて、一般的の“ \perp ”形故障論理系は、それらの論理系を
兩極限として定義されるのである。

(定義 3. 2) 安全側にあらず許容誤り出力が“ \perp ”形 ($"0" \rightarrow "1"$ 形) または“ \perp ”形 ($"1" \rightarrow "1"$ 形) であるとする。このとき、ある論理系に生起する、いづれか障害に対するても安全側の許容出力をとるべし。即ち、可能な誤り出力が“ \perp ”形論理誤り出力に限られるべし。すなうて“ \perp ”形 Fail-Safe 論理系であるといふ。

(当、最小〔最大〕情報瞬時占有する“ \perp ”形 Fail-Safe 論理系 + “ \perp_m ”〔“ \perp_M ”〕形 Fail-Safe であるといふ。)

このとき、『“ \perp ”形故障(基本)論理系を構成要素とする論理系 + “ \perp ”形 Fail-Safe 論理系である。但し、論理系への入力は論理的(論理的)誤りがいいが、あるいは“ \perp ”形誤り(故障)に限定されるものとする。

3. 2 3レベル ($0, \phi, 1$) “ \perp ”形 Fail-Safe 論理系
前項で“ \perp ”形故障論理系の構造と“ \perp ”形 Fail-Safe 論理系の存在可能性について述べておいた。以下の一節で+ 実際の物理系との対応を考慮しながら具体的な検討を行なう。特に、
3レベル : $0, \phi, 1$ シル (Single Rail) 論理系と Double

Rail 論理系について考察する。(さて、 ϕ は故障状態(出力、真理値)を表すものとする。)

A. “正”形故障 (“正”形 Fail-Safe) 基本論理回路

3 レベル：0, ϕ または 1 でも、2 値(“0”, “1”)論理系に次ぐ “正”形故障(Fail-Safe) 基本論理回路は構成される。但し、正常状態(真理値)：正 $\equiv \{0, 1\}$
故障状態(真理値)：正 $\equiv \{\phi\}$

さて 2 値論理函数の場合について述べる。多値論理函数回路への拡張も同様に行われる。

1) “正”(ϕ) 形故障(Fail-Safe)論理和回路： ϕV

2 値 “ ϕ ” 形故障(Fail-Safe)論理和回路： ϕV は、

図 3. 1. (a) にて真理値表は規定されるものである。
表中の $1/\phi$ は対応の出力が “1” または “ ϕ ” であることを意味するもので、(但し、 $1/\phi$ は一般には、それと異なる座標の座数である)、そのいずれかとなる論理系の情報略号と対応する。たゞやから $1/\phi$ は \neg と $1/\phi \equiv 1(\phi)$ と等価、最小[最大]情報略号の論理系 $\phi_m V$ [$\phi_M V$] とされる。

“ ϕ ” 形故障(誤り)入力に対する論理回路： ϕV の出力の中で “ ϕ ” は誤りであるが、“1” は論理的：正確な出

力である。

次に、基本論理回路の故障状態とレバ入力の“ ϕ ”形故障の状況について述べる。これらは次の定義によればである。

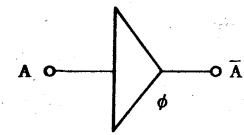
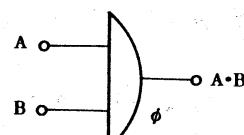
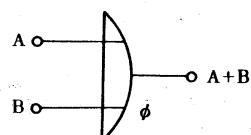
（定義1）部分論理系への出力故障は“ ϕ ”形故障に限られる。

（定義2）ある部分論理系の“ ϕ ”形出力故障は次の部分論理系への入力“ ϕ ”形故障（誤り）と等価である。

これらの定義から得られる論理回路は以下のとおり成立するものである。

2) “ ϕ ”形故障(Fail-Safe)論理積回路： $\phi \wedge$
 $\phi \wedge \phi \vee$ は直接的冗長性を有する。 $\boxtimes 3.1.(b)$ 参照。

3) “ ϕ ”形故障(Fail-Safe)論理否定回路： ϕ_N
 $\boxtimes 3.1.(c)$ の真理値表は以下に示す。



	B	0	ϕ	1
A	0	0	ϕ	1
	0	ϕ	0	ϕ
A	1	ϕ	ϕ	1

(a) $\phi \vee$

	B	0	ϕ	1
A	0	0	ϕ	0
	0	ϕ	0	ϕ
A	1	0	ϕ	1

(b) $\phi \wedge$

A	\bar{A}
0	1
ϕ	ϕ
1	0

(c) ϕ_N

$\boxtimes 3.1.$ “ ϕ ”形 Fail-Safe 基本論理回路

B. 基本論理回路: $\phi V, \phi \wedge, \phi N$: 3 3 レベル "正" 形

Fail-Safe 論理系の構成

① 仕事: 与えられた論理回路 (X) に, \wedge , \neg で定義された基本論理回路: $\phi V, \phi \wedge, \phi N$ から "正" 形 Fail-Safe 論理系として実現される。』

3. 3. 多面論理からみた "正" 形 Fail-Safe 論理系の構造

A. 多面論理: まとめた "正" 形 Fail-Safe 論理系の仕組

従来の多面論理研究: すべて主として完全性について論じられてゐる。ところが "正" 形 Fail-Safe 論理系も一種の多面論理系であるが,

(i) M 面 ($M = |\{\text{正}\}| + |\{\text{反}\}|$) 論理と 2 面 ($2 = |\{\text{正}\}|$)

論理: 稲源にて用ひ, 反面の真理面: 付録に意味のある論理面とて使われる情報以外の情報, 即ち "正" 形故障発生による情報が与えられる,

(ii) M 面論理とて完全でなく 2 面論理とて完全である

ことを適用していふ点に特徴がある。

このように, 一般に完全でない M 面論理(系)を完全でない N 面論理(系)にて定義されて用ひることは, 特に附加的情報をもつて, すなはち N 面論理(系)が M 面論理(系)に依

張りとくにトローリーの構造を見やうとする：と期待され
るから、このトローリー論理の見方は重要と思われる。

B. Kleene の 3 価論理と “ ϕ_m ” 形 Fail-Safe 論理系

D. C. Kleene の提唱によれば 3 価論理システム + $\vee\wedge$ が One-to-One 対応をなすと、 “ \Box ” 形 (“ ϕ_m ” 形) Fail-Safe 論理系の構造を調べるのに適していることがわかる。

“ ϕ_m ” 形 Fail-Safe 論理系 Kleene 論理

真理値 $\perp = \{0, 1\}$ I, II

$\top = \{\phi\}$ I

順序付 + $0 < \phi < 1$ I < II < III

基本演算 $\phi_m \vee (X, Y)$ 加法 + : $X + Y = \text{Max}(X, Y)$

$\phi_m \wedge (X, Y)$ 乗法 . : $X \cdot Y = \text{Min}(X, Y)$

$\phi_m \neg (X)$ 否定 - : $\bar{X} = \overline{IV} - X$

定義域 $L_1 = \{I, II, III\}$ で定義される 3 価 Kleene 論理系の基本演算（論理）： +, ., - を定義する変数 (X_1, X_2, \dots, X_n) は繰返し適用する上に止むを得られる論理变数、3 価 Kleene 論理变数を $f_K(X)$ で表わすことができる。この 3 価 Kleene 論理变数 $f_K(X)$ は定義域を $L_2 = \{I, II\}$ 上限すれば、2 価 (I, II) Boole 論理变数 $f_B(X)$ を生成する。換言すれば、上述の対応を考えると、 “ ϕ_m ” 形 Fail-Safe

基本論理回路からなる論理系の論理操作にて 入力 "0" ("φ")

形故障(誤り)を含めて 3種 Kleene 論理による記述されるものである。

Kleene 論理の基本的性質

算等律、交換律、結合律、吸收律、分配律、二重否定律

de Morgan の法則; $\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$

$$\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

の成立する \rightarrow 2種の Boolean 代数と同様である。但し、 \wedge の性質に注意すべし。

$$(i) X \cdot Y + X \cdot \overline{Y} \equiv X$$

$$(X + Y) \cdot (X + \overline{Y}) \equiv X$$

$$(ii) q_{k1} = x_i^\alpha \cdot x_j^\beta \cdot x_k^\gamma, \quad q_{k2} = x_i^{\overline{\alpha}} \cdot x_j^\beta \cdot x_k^\gamma$$

$$q_{k3} = x_i^\alpha \cdot x_j^\beta \cdot x_k^{\overline{\gamma}}, \quad q_{k4} = x_i^{\overline{\alpha}} \cdot x_j^\beta \cdot x_k^{\overline{\gamma}}$$

$$\begin{aligned} \text{左} &\equiv \sum_{i=1}^4 q_{ki} \equiv x_j^\beta \cdot x_k^\gamma + x_i^\alpha \cdot x_k^\gamma \\ &\equiv x_j^\beta \cdot x_k^\gamma + x_i^\alpha \cdot x_k^{\overline{\gamma}} + x_j^\alpha \cdot x_k^\beta \\ &\quad (\triangleq f_k^*(x_i, x_j, x_k)) \end{aligned}$$

$$\text{但し}, \quad \alpha, \beta, \gamma = 0 \text{ or } 1, \quad X^0(X^1) = \overline{X}(X)$$

$$x_i, x_j, x_k = \{I, II\} \text{ なら}, \quad \sum_{i=1}^4 q_{ki} = f_k^*(x_i, x_j, x_k)$$

$$\sum_{i=1}^4 q_{ki} = I \text{ なら}, \quad f_k^*(x_i, x_j, x_k) = I$$

構成形式で述べた性質 (ii) は、マトリクスの結果で構成形式で述べられる。

この式を用いて Kleene 論理の性質を述べると、
 “ \perp ” (“ ϕ ”) 形 Fail-Safe 論理系。
 (ある意味で) 最適な構成
 が得られる。(C. 参照)

C. “ ϕ_m ” 形 Fail-Safe 論理系の最適構成法

与えられた論理系 $\vdash(x)$ を前述の “ ϕ_m ” 形 Fail-Safe 基本
 論理回路: $\phi_m \vee$, $\phi_m \wedge$, $\phi_m N$ によって実現する際の論理系。入
 出 “ ϕ ” 形故障 (誤り) に対する最小情報要求をもつ構成
 が得られる。(この手法は M. Yaeli, E.B. Eichelberger による hazard
 free network 構成法と全く同様: 考えられるものであるが
 し 詳細は省略する。)

“全ての主項の和で表わす” \vdash の論理回路 \vdash_B^* (x) の各
 2項論理: 論理和 (OR), 論理積 (AND), 論理否定 (NOT)
 をそれぞれ $\phi_m \vee$, $\phi_m \wedge$, $\phi_m N$ で実現する論理系 +
 “ \perp_m ” (“ ϕ_m ”) 形 Fail-Safe である。

一般に: “ ϕ_m ” 形 Fail-Safe 基本論理回路: $\phi_m \vee$, $\phi_m \wedge$,
 $\phi_m N$ が \vdash の論理系 + “ ϕ_m ” 形 Fail-Safe 性をもつて構成
 できる。従って、上に提案された構成法 + その事から出発

未満。

D. " ϕ_m " 形 FAIL-Safe 論理系の実用論理実現

" ϕ_m " 形 FAIL-Safe 論理系の論理動作を記述する 3 番 (0)

φ. 1) 論理実現の導出を行ふ。その実用実現を試みる。

この段階で一般的な論理実現は、たゞ单一論理素子の実現から構成されねばならぬ。多論理素子構成の論議も容易である。

そこで、仕事の論理実現を入力の導入による計算化とみなし、それを事実上実現する；すなはち、特殊論理実現として実現する方法を考えねばならぬ。

3. 4. "互" 形 FAIL-Safe Double Rail 論理系

前述の段階で、3 レベル (0, φ, 1) "互" ("φ") 形 FAIL-safe 論理系の構成は、基本論理回路： ϕ_V , ϕ_A , ϕ_N の存在という(反対)：立つのであるが、 ϕ_N の物理的実現が不可能(困難)な場合を予想する。

筆者らが提唱した "Double Rail" 論理系の概念は、の確実な実現とは、アーティクルにて述べ、故障検査回路にて多く利用されてゐるところである。

Double Rail 論理系は J. Von Neumann の "Double Line Trick" を応用したもので、2 つの信号線(複路)によりなる。この論

論理系 \vdash 論理変数 $x_i \vdash (x_i, \tau_i)$ の \rightarrow と \perp の信号 (符号)
: 大文字 x_i と小文字 τ_i の組合せで表す。

論理値 "0" と 符号 $(0, 1)$

論理値 "1" と 符号 $(1, 0)$

がふたつのもとで特定の論理 (論理) を実行するものである。

式の 2-tuple + 故障 (誤り) を表す。

3 レベル $(0, \emptyset, 1)$ を有する Double Rail 2 値 + "0"
 $(0, 1)$, "1" $(1, 0)$ } 論理系とし、3. 2 にて
+ 3 基本論理回路:

" ϕ " 形 Fail-Safe Double Rail 論理和回路: ϕ_{V_d}

" ϕ " 形 Fail-Safe Double Rail 論理積回路: ϕ_{\wedge_d}

" ϕ " 形 Fail-Safe Double Rail 論理否定回路: ϕ_{N_d}

これらをもとで表す。

: これらの基本論理回路 +

正全 { "0" $(0, 1)$, "1" $(1, 0)$ }

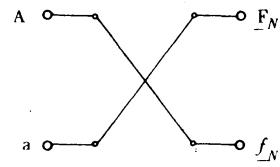
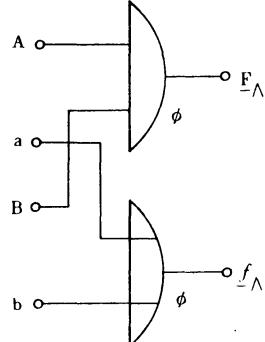
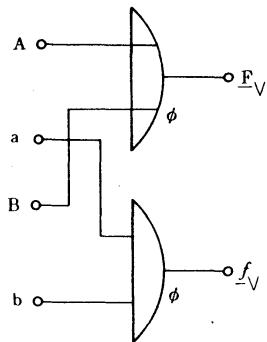
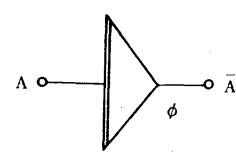
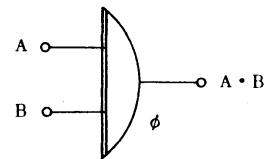
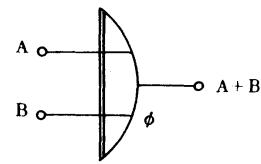
正全 { $(0, \emptyset)$, $(\emptyset, 0)$, (\emptyset, \emptyset) ,

$(\emptyset, 1)$, $(1, \emptyset)$ }

とすると、"正" 形故障論理系 "正" 形 Fail-Safe 論理
系であることを示す。

表. 3. 1. ϕ_{V_d} , ϕ_{\wedge_d} の論理値

表 3. 2. ϕ_{V_d} , ϕ_{N_d} の論理値

(a) ϕ_{Vd} (b) $\phi_{\wedge d}$ (c) ϕ_{Nd}

☒ 3. 2 ϕ_{Vd} , $\phi_{\wedge d}$, ϕ_{Nd} の構成

☒ 3. 1 ϕ_{Vd} , ϕ_{Nd} の原理圖

(a) ϕ_{Vd}

(b) ϕ_{Nd}

		B		0								1															
				A	B _b	0 0	0 φ	0 1	φ 0	φ φ	φ 1	1 0	1 φ	1 1	A	B _a	0 0	0 φ	0 1	φ 0	φ φ	φ 1	1 0	1 φ	1 1		
0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 φ	0 1	φ 0	φ φ	φ 1	1 0	1 φ	1 1		0	0 0	0 0	0 0	0 φ	0 φ	0 φ	1 0						
		0 φ	0 φ	0 φ	0 φ	0 1	φ 0	φ φ	φ 1	1 0	1 φ	1 1			0 1	0 1	0 1	0 φ	0 φ	0 φ	1 φ						
		0 1	0 1	0 1	0 1	φ 0	φ 0	φ 1	1 0	1 φ	1 1				1 0	1 0	1 0	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	0 0	0 0				
	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0		φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	1 φ	0 φ	0 φ				
		φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	φ 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0			φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	1 φ	0 φ	0 φ			
		φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	φ 1	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0			1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	0 φ	0 φ			
1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0	1 φ 0		1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 1	0 1			
		1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ			1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	1 φ	0 φ	0 φ			
		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1			

		A	A _a	A _a
0	0	0 0	0 0	0 0
		0 φ	0 φ	0 φ
		1 0	1 0	1 0
	φ 0	0 φ	0 φ	0 φ
		φ φ	φ φ	φ φ
		1 φ	1 φ	1 φ
1	1	0 1	0 1	0 1
		1 0	1 0	1 0
		0 1	0 1	0 1
	1	1 φ	1 φ	1 φ
		1 1	1 1	1 1

3.2 論理回路

(a) ϕ_{Vd}

"0" failure input	Output
$(0\phi)^4 (0\phi)^4 (\phi\phi)$	$(0\phi)^4 (00)^4 (\phi\phi)$
$(\phi 1)^4 (1\phi)^4$	$(\phi 1)^4 (1\phi)^4 (10)^{\odot}$
$(00)^{\star} (11)^{\star}$	

(b) ϕ_{Nd}

"0" failure input	Output
$(0\phi)^4 (0\phi)^4 (\phi\phi)$	$(0\phi)^4 (00)^4 (\phi\phi)$
$(\phi 1)^4 (1\phi)^4$	$(\phi 1)^4 (1\phi)^4$
$(00)^{\star} (11)^{\star}$	

3.5 "Π₀" ("Π₁") 形 Fail-Safe Double Rail 論理系

基本論理回路: ϕ_V , ϕ_{\wedge} もしくは "Π" 形 Fail-Safe

Double Rail 論理系の概念は第2章で述べた "0" ("1") 形

Fail-Safe 基本論理回路: 0V , $^0\wedge$ [1V , $^1\wedge$] は特に構成され、Double Rail 論理系に拡張される。論理回路: ϕ_V または ϕ_{\wedge} をそれぞれ論理回路: 0V または $^0\wedge$ (1V または $^1\wedge$) で置換することで実現される。Double Rail 論理回路、論理導回路 = ϕ_{Vd} , $\phi_{\wedge d}$ (ϕ_{Vd} , $\phi_{\wedge d}$) で表す。論理回路: ϕ_{Nd} ($\phi_{\wedge d}$) は ϕ_{Nd} × 全く同じもの、即ち、2つの信号線を単純に交叉させただけである。∴ Π_0

$$\Pi = \{ "0" \cdot (0, 1), "1" (1, 0) \}$$

$$\Pi_0 = \{ (0, 0) \}$$

$$\lceil \Pi = \{ "0" (0, 1), "1" (1, 0) \}$$

$\{\bar{\Phi} = \{(1, 1)\}$

であるとすれば、この式を論理回路: $\phi_0 V_d$, $\phi_0 \wedge_d$, $\phi_0 N_d$
 $(\phi_1 V_d, \phi_1 \wedge_d, \phi_1 N_d)$ は “ $\bar{\Phi}$ ” 形故障, Fail-safe 論理系
 である。

従って、これらが基本論理回路を用いれば、任意の論理関
 数 $f(x)$ は “ $\bar{\Phi}_0$ ” (“ $\bar{\Phi}_1$ ”) で Fail-Safe Double Rail 論理
 系として実現される。

第4章 交番論理系

最後に、Double Rail 論理系（第3章）において空白に置いた冗長性を時間領域に拡張し、“交番論理系”について簡単に述べる。

論理系の高信頼度化。冗長性を導入する多量化（2重化）法は古くから知られていく手法であるが、実用的効果として

(i) 部分論理系の故障はシステム・ダウンとされず、肯定の使命が遂行される。

(ii) 故障検査（検出、診断）容易な構造（構造）を与えることが考えられる。従来、主として前者の毎卓から論議がなされたり、後者+2次のものがとみだされてきた。一方、論理系の処理速度より安全性が重視され、第2の特徴を適用するため2重化を積極的に採用するが望まれても、それが伴う費用の増大などから用いられがいほとんどなくない。

従って、ハードウェアの増加をできる限り小さくし、(少しあとも単純な2重化系より低成本で)、2重化論理系の特徴を活かすべしという要請が生じてくる。この要請に応えるものとして次のようないわゆる“交番論理系”が提唱される。

4. 1 交番論理系

交番論理系は、 $1 \rightarrow$ の論理変数（真理値）と $2 \rightarrow$ の交番的（相補的）情報の時間的系列からなる 2-tuple を表現し、かつ、通常の論理系と同様、 \wedge と \vee の論理変数で行うものである。

$$\text{本稿では, 真理値 "0" } \longleftrightarrow \text{ 交番情報 } (0, 1)$$

$$\text{真理値 "1" } \longleftrightarrow \text{ 交番情報 } (1, 0)$$

$$\text{変数 } x \longleftrightarrow \text{ 交番情報 } (x, \bar{x})$$

などを対応付けて参考とする。

一般に論理変数 $f(x)$ を実行する交番論理系は、入力変数 x に対する交番入力（変数）， (x, \bar{x}) を印加するとき， $f(x)$ に対する交番出力 $\hat{f}_f \triangleq (\hat{f}^A_f(x), \hat{f}^B_f(\bar{x}))$ ；

$$(i) \quad \hat{f}^A_f(x) = \overline{\hat{f}^B_f(\bar{x})}$$

$$(ii) \quad f(x) = \alpha \Rightarrow (\hat{f}^A_f(x), \hat{f}^B_f(\bar{x})) = (\alpha, \bar{\alpha})$$

となるものと考へておこう。

$$\hat{f}^A_f(x) = f(x), \quad \hat{f}^B_f(\bar{x}) = f^D(\bar{x})$$

とするのが最も自然であろう。

図中の非交番的情報からなる 2-tuple は、

$$\text{正 } \triangleq \{ "0" (0, 1), "1" (1, 0) \}$$

と disjoint な “正” 形故障（誤り）を表すとする。

$$\text{反 } \triangleq \{ (0, 0), (1, 1) \}$$

4. 2 交番論理系の構成

△ 基本交番論理系の構成

(i) 交番論理和回路 $V_{\oplus} = (V, \wedge)$

$$\text{論理(南)数} : f_V(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$\text{交番出力(南)数} : f_V^A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$f_V^B(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$$

(ii) 交番論理積回路 $\wedge_{\oplus} = (\wedge, V)$ (iii) 交番論理否定回路 $N_{\oplus} = (N, N)$ or 信号交換(注) 基本交番論理回路: $V_{\oplus}(\wedge_{\oplus}) + V \wedge \wedge(\wedge \wedge V)$

の機能を交番的に行なうものとみなすが、可変(南)論理論論理系の(南)面を適当に選定すれば、上記の実現される。

自己反対論理(南)数で本論理否定。場合に十、通常の否定回路は交番入力(X, \bar{X})を印加する \times 于交番論理系で実現される。一方、交番論理否定は2つの交番的(精神的)信号を同時に \times 入力扱い \times ものと考えられるから、この実現が許されると物理系で用ひるべしとする簡単な構成となる。

このとき、「与えられた論理(南)数 $f(X)$ の交番論理系で $f(X)$ を実行する通常の論理和、論理積、論理否定回路がある論理系」によりて各論理回路を交番論理回路で置換すれば、上記の構成される。"

基本交番論理回路の故障検出:

基本交番論理回路：以下 2 種類の故障；

(i) 基理回路故障 交番論理回路の出力が入力と逆

無関係：(0, 0) \neq (1, 1) は固定 + 3.

(ii) 構成回路故障 交番論理回路、 V_{\oplus} , \wedge_{\oplus} は正

でその構成回路論理が、論理構成の一方は固定 + 3.

予想される。

一般に、交番論理系の故障検出は出力端に付いた誤り信号

(0, 0) \neq (1, 1) の検出（“正”形故障検査）：

これがのみ行うものとすれば。

“基本交番論理回路； V_{\oplus} , \wedge_{\oplus} , N_{\oplus} で構成される主章の
交番論理系において、一つの基本論理回路が故障するととき、
その出力は論理回路が正しく交番出力 \neq “正”形故障検査
可否の出力である。”

B. 自己交叉論理系と交番論理系

前回の論理回路 $f(X)$ が自己交叉であるとき、その $f(X)$
を実現する通常の論理系に交番入力 (X, \bar{X}) を印加すると、
それは自己交叉の交番出力 f_f が得られる。

ところが、M 交番回路と自己交叉論理系は完全に区別される
から、“主章の M 交番回路論理回路”は高 = 1 価、冗長入力：A 由
交叉化可能”であることが利用される。（この構成では

単なる 2 重系構成： $\top \wedge \bot \vee \bot \wedge \top$ 基本論理回路で実現され
る論理函数の例が得られる。)

* 手書き \neg は \neg と論理函数 $f(x)$ = 実行する交番論理系
 $: f_{\bar{f}}(x, \bar{x}) = (\bar{f}^A(x), \bar{f}^B(\bar{x})) = (f(x), f(\bar{x}))$
 \vdash たゞ一故障の生起する部位 (gate) の部分論理函数を $g(x)$
 \vdash とする。このとき、 $f(x)$ が $g(x)$ に \rightarrow て正キップ \neg であ
 \rightarrow るとき、 $g(x)$ の "0" キップ "1" への固定と等価な故障
 \vdash による出力誤りは (α, α) に限られる。 $(\alpha = 0 \text{ or } 1)$

4. 3. 交番論理系の Fail-Safe 性

空間的 2 重論理系である Double Rail 論理系で考慮される
 \times パトロジカル：

$$\Psi = \{ "0" (0, 1), "1" (1, 0) \}$$

$$\Psi_\alpha = \{ (\alpha, \alpha) \} \quad \alpha = 0 \text{ and/or } 1$$

とするとき、"正" 形 Fail-Safe 交番論理系を定義す
 \rightarrow るのが妥当と思われる。即ち、"ある交番論理系に生起する
 \rightarrow 全ての障害に対する可操作性" \vdash 出力が $\{(\alpha, \alpha)\}$ に限られるとき、 \rightarrow "正" 形 Fail-Safe 交番論理系であるといふ。
 \rightarrow これが前節の "正" 形故障検出可能性と同様であるから、
 \rightarrow 本交番論理回路は 2 重的 (双方の、対称) 故障が予想されるとき、その交番論理系の出力部分函数 f_A と f_B のいずれか

"error-free"である限りにおいて "重 α " 形 Fall-Safe性が保
存されるのである。

このことは "重 α " 形 Fall-Safe性をより確定的ものとする
ために、一方の(非対称)誤り基本論理回路の存在を仮定す
る場合につれても、前述の結果から容易に推察されよう。

以上、筆者らが提めてきた Full-Safe 論理系構成に関する
研究をまとめ、多面論理、応用論理学における意味論的性質が含
まれていることに付けて述べておき。

最後に、日本から御指導ありがとうございました。平山博士教授に深く感謝する。Full-Safe論理系に関する終始適切な御助言を頂いた
際、國際電気研究所教授の島田博士に深謝する。次に、交番論
理系について、多くの多くが國際電気研究所平山平英准教授に大
変お世話になりました。国际:感謝の意を表します。

文獻

- [1] 清辺, 高橋: "フェイルセイフ形論理系の構成法" (言学全大 72 (1965-11))
- [2] 清辺, 津野: "パラメトロニアトス準 Fail-Safe 論理系" (言学雑誌研究 (1966-12))
- [3] 清辺, 津野: "Fail-Safe 論理系" (言学誌 50 2 P.P. 290-291 (1967-02))
- [4] 津野, 平山, 清辺: "Φ型 Fail-Safe 論理系" (言学オートマトニ研究 A 67-41 (1967-11))
- [5] 平山, 清辺, 津野: "Fail-Safe 論理系の構成理論" (言学論集 52-C 1 P.P. 33-40 (1969-01))
- [6] 津野, 平山: "亞型 Fail-Safe 論理系の構成" (言学雑誌研究 EC 68-34 (1969-01))
- [7] 向殿, 土屋, 駒宮: "C形フェイルセイフ論理回路の数学的構造" (1), (2) (言学雑誌研究 EC 67-30 (1968-02), EC 68-6 (1968-05))
- [8] 橋本, 郡倉, 喜: "非対称論理素子によるフェイルセイフ論理回路と2重化論理" (言学誌 50 4 P.P. 680-687 (1967-04))
- [9] Mine, Koga: "Basic Properties and a Construction Method for Fail-Safe Logical Systems"

I. E. E. E. Trans. on EC EC-16 3 pp. 282-289

(1967-06)

- (10) 三根, 高岡: “非対称故障論理回路と用いべき二重系の構成法” 信学十一年度研究会 (1967-09)
- (11) 中道: “フェイルセイフ論理回路とその無接続要素系への応用” 制御工学 13 2 (1969-02)
- (12) 山本, 清辺, 清野: “交番論理系とその故障検出への応用” 信学電算研究会 EC 69-15 (1967-07)